



Primer Foro Internacional de Semiconductores y Metrología 3 y 4 de noviembre de 2026, Querétaro, México

Día 1. Martes 3 de noviembre 2026

Hora	Sesión
08:30–08:45	Inauguración. Mtro. Arquímedes Ruiz, Dr. Carlos Rubio, Mtro. Diego Flores, Dr. Mathieu Hautefeuille, Mtro. Rodrigo Ruiz Ballesteros.
08:45–09:00	Ponencia 1. Mtro. Diego Flores. Titular de Industria Electrónica y semiconductores.
09:00–09:30	Ponencia 2 – Ing. Carlos Cruz. MICROSS Components.
09:30–10:00	Ponencia 3 – Dr. Fang-Hsin Lin. División. Industrial Technology Research Institute (ITRI) of Taiwan.
10:00–10:30	Ponencia 4. Mtro. Carlos Meneses (FUMEC)
10:30–11:00	Networking / Demos / Coffee
11:00–11:30	Ponencia 5 – Dr. Stephan Schlamminger. National Institute of Standards and Technology de USA. (Kibble Balance and MEMS)
11:30–12:30	Panel 1. CANAME. Mtro. Edgar Bañuelos, + SIEMENS, CONDUMEX, SCHNEIDER
12:30–13:00	Ponencia 6 –Ing. Héctor Marín. Senior Director, Government Affairs Qualcomm International, Inc.
13:00–14:00	Panel 2. Expositores
14:00–15:00	Almuerzo
15:00–16:00	Viaje a CENAM
16:00–17:00	Visita a laboratorios CENAM

Día 2. Miércoles 4 de noviembre 2026

Hora	Sesión
08:45- 09:00	Bienvenida
09:00-09:30	Ponencia 7. Dr. Edmundo Gutiérrez (SECIHTI/Kutsari)
09:30-10:00	Ponencia 8 – Ing. Julio César López (Skyworks Inc.)
10:00–10:30	Ponencia 9 –Lic. Julio Galván. Industria Nacional de Autopartes
10:30–11:00	Ponencia 10 – Dr. Israel Mejía. Director de Operaciones QSM
11:00–11:30	Coffee Break / Networking
11:30–12:00	Ponencia 11 –Michael Gaitan (NIST, Estados Unidos)
12:00–12:30	Panel 3. Metrología para Semiconductores. Sistema InterAmericano de Metrología SIM. (CENAM, CENAMEP, NIST, NRC)
12:30–13:30	Panel 4. Formación de Talento Especializado (CIDESI, UTEQ, TecNM, IPN, UNAM)
13:30–14:00	Panel 5. CENAM Capacidades presentes y futuras para la industria.
14:00-15:00	Almuerzo Networking
15:00-15:30	Viaje a CIDESI
15:30-17:00	Visita a laboratorios Microtecnologías CIDESI